TMMi와 TPI next 매핑 기반의 비/공통요소 추출을 통한 조직의 테스트 프로세스 향상

Test Process Improvement of Test Organization Through extracting Uncommon/Common Facts based on mapping TMMi with TPI next

Kidu Kim*, Yong B. Park**, Bokyung Park***, R.YoungChul Kim***,
Gi-Pyeong Song*, Seck-Kyoo Shin*

*Telecommunications Technology Association(TTA), **Dankook University,
***Dept. of Computer & Information Comm., HongIk University

요

소프트웨어 개발 생태계의 변화에 따른 소프트웨어 개발의 다양화 및 Time-to-Market으로 인해 사용자들이 요구하는 소프트웨어 품질수준이 높아졌다. 그러나, 소프트웨어 품질을 향상하는 여러 가지가방법의 하나로 완벽한 테스트를 통해 가능하다. 하지만, 완벽한 테스트를 수행하는 것은 불가능하다. 이를 해결하기 위해 정형화된 올바른 테스트 프로세스를 적용하여 품질을 높이고자 한다. 본 논문에서는 조직의 테스트 성숙도 수준을 평가할 수 있는 TMMi와 테스트 프로세스를 개선할 수 있는 TPI next의 매핑을 기반으로 조직의 테스트 성숙도 측정과 함께 테스트 프로세스 수준 향상을 위한 가이드를 제공하고자 한다. 이를 위한 절차로 TMMi(level2)와 TPI next의 매핑, 비/공통 요소 추출을 통해 조직의 테스트 프로세스 개선을 위한 가이드를 제공하고자 한다.

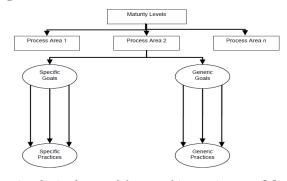
1. 서론

현재 다양한 분야에서 많은 제품의 소프트웨어들이 개발되어 있다. 그로 인해 소프트웨어들간의 품질 차이도 많이 달라지게 되었다. 개발 제품 중 유사 혹은 동일 목적의소프트웨어들의 품질에서도 차이가 난 것으로 보아 분야가 다른 소프트웨어들은 더욱 많은 차이가 날것으로 예상된다. 하지만, 사용자 혹은 고객들은 항상 높은 품질 수준의 소프트웨어들을 사용하고자 한다. 이에 맞춰 개발자들도 높은 품질 수준의 소프트웨어를 개발해야한다. 높은 품질 수준의 소프트웨어를 개발하기 위해서는 완벽한 테스트를 수행해야하지만 현실적으로 완벽한 테스트를 실행하기 어렵다. 이를 위해 사용할 수 있는 것이 소프트웨어 평가 모델들이다. 현재 CMMi, TMMi, TPI next 등 다양한모델들이 제안되고 있다. 그러나, 각 모델들이 제안하는 내용들이 차이는 있지만 일부 공통부분들을 갖고 있다.

본 연구에서는 다양한 분야에서 함께 활용할 수 있는 소프트웨어 품질요소를 테스트 분야의 평가 모델인 TMMi와 TPI next를 통해 비/공통요소를 추출하여 각 조 직에 맞는 테스트 프로세스 향상 방안을 제안하고자 한다.

2. 관련 연구

테스트 성숙도 모델(TMM)은 최초 일리노이 공대의 Burnstein 교수 팀에 의해 테스트 성숙도를 측정을 목적으로 개발된 모델이다. 1996년 능력 성숙도 모델(CMM)에서 테스트 활동에 대한 프로세스 개선을 보조하기 위해 개발되었으며, 기존의 심사 모델 중에서도 가장 일관성 있고 완전한 성숙도 모델 구조를 갖고 있으며, 심사 모델 및절차, 심사 모델 및 절차, 심사 모델 및 절차, 심사 모델 및 절차, 심사 모델 및 전차 기준을 제시하고 있다. 현재는 기존의 TMM에여러 테스트 모델들이 통합된 TMMi(Test Maturity Model Integration)이 개발되어 있다.[1]



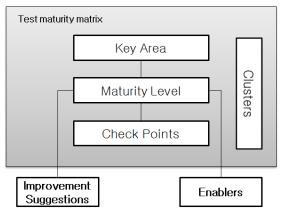
(그림 1) 테스트 성숙도 모델(TMMi) 구조도[1]

제38회 한국정보처리학회 추계학술발표대회 논문집 제19권 2호 (2012, 11)

테스트 성숙도 모델은 (그림 1)의 구조도에 나타난 것과 같이 테스팅 능력을 나타내는 5개의 레벨로 정의하고 있다. 또한, 레벨은 각각의 레벨에서 수행되어야하는 성숙도목표와 하부 목표를 갖고 있다. TMMi는 테스트 성숙도를 각 레벨별로 정의하고 있으며, 각각의 성숙도 레벨에 대한프로세스 영역들이 있다. 또한, 각 영역에서 수행해야할 상세 목표와 일반 목표로 구성되어 있다.

기존의 TPI(Test Process Improvement) 모델은 테스트 프로세스 개선을 보다 쉽게 수행하기 위해 1997년 Tim Koomen과 Martin Pol에 의해 개발된 모델이다. TPI의 특징은 조직의 현재 조직의 테스트 프로세스의 강점과 약점을 파악하여 체크포인트를 통해 프로세스 성숙도를 평가하고, 개선 사항을 제시하고 있다.

TPI next는 기존의 테스트 프로세스 개선 모델(TPI)을 확장하여 현재는 웹기반의 비즈니스 적용에 용이하게 개선하였다. TPI next의 구조를 살펴보면 핵심영역(Key Areas), 성숙도 레벨(Maturity Levels), 테스트 성숙도 매트릭스(Test Maturity Matrix), 체크 포인트(Check Point), 개선 제안(Improvement Suggestion), 클러스터(Clusters), 원동력은(Enablers)으로 구성된다.[2]



(그림 2) TPI next 구조도[2]

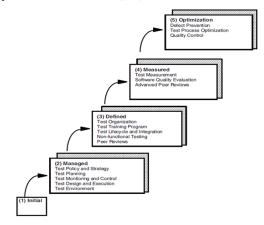
테스트 프로세스 개선모델(TPI next)은 테스트 성숙도 모델(TMMi)과 달리 레벨 평가뿐만 아니라 TMMi 보다 적극적으로 테스트 프로세스를 개선하도록 유도하고 있다.

3. TMMi과 TPI next 매핑 기반의 통한 비/공통 요소 추출

본 연구에서는 TMMi와 TPI next의 비/공통요소들을 통해 테스트 프로세스를 개선하고자 한다. 이를 위해 TMMi 와 TPI next 항목들에 대한 비교 분석이 필요하다.

3.1 TMMi 모델 분석

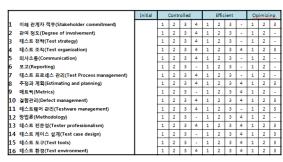
TMMi는 5개의 성숙도 레벨(Level)로 이루어져 있으며, 각 레벨을 만족하기 위한 프로세스 영역(Process Area)들 을 갖고 있다. TMMi는 성숙도 수준과 함께 각 수준별 프 로세스 영역 하부에는 프로세스 영역에 도달하기 위한 목 표(Specific Goal)을 갖고 있다.



(그림 3) TMMi 성숙도 수준과 프로세스 영역

3.2 TPI next 모델 분석

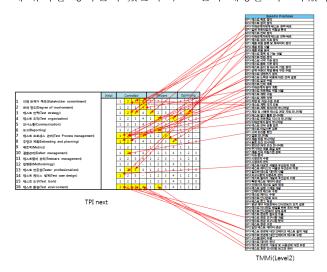
TPI next 모델은 16개의 키영역(Key Area)와 4개의 성숙도 수준(Maturity Levels)으로 구성되어 있으며 내용은 아래와 같이 정의된다.



(그림 4) TPI next 핵심 영역 및 성숙도 수준

3.3 비/공통 요소 추출

TPI next와 TMMi Framework의 경우 두 모델에서 제시하는 수준(Level)의 목표가 유사하였다. 이를 기반으로 실제 유사한 항목들이 있는지 두 모델의 매핑을 시도하였다.



(그림 5) TMMi(Level 2)와 TPI next 매핑

(그림 5)과 같이 두 모델의 매핑을 통해 상호 적용이 가능한 부분인 공통 요소들과 상호 보완이 필요한 비공통 요소들을 구분할 수 있었다.

4. 조직의 테스트 프로세스(Test Process) 향상

단계 1: TMMi(Level2)과 TPI next 매핑 우선적으로 현재 조직이 갖고 있는 테스트 수준을 알아야 하며, TMMi 모델을 통해 테스트 수준을 평가 할 수 있 다. 테스트 프로세스에 대한 TMMi(Level2)의 부족한 부 분을 찾기 위해 (그림 5)와 같이 두 모델간 매핑을 수행하 였다.

단계 2 : 식별된 비/공통 요소 매핑

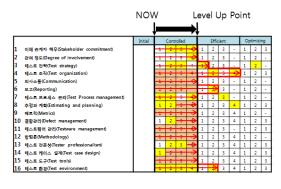
앞에서 우리는 TMMi(Level2)와 TPI next의 요소 간의 매핑이 가능하며, 두 모델간의 매핑을 통해 비/공통 요소를 찾을 수 있었다. 모델간 매핑을 통해 비/공통 요소들을 도출할 수 있었다. 즉, TMMi(Level2)에서 아래와 같이 부족한 항목을 도출하였다.

<표 1> 비/공통요소

비공통 요소	공통 요소
	이해관계자 책무 C2, C3, C4
의사소통	관여 정도 C4
(Communication)	테스트 전략 C2, C3, E1, O2
메트릭(Metrics)	테스트 조직 E2, E4
	보고 E2
테스트웨어 관리	테스트 프로세스 관리 C1, C2, C4, E3
(Testware Management)	추정과 계획 C1, C2, E4
	결함관리 C2
방법론(Methodlogy)	테스트 전문성 C2, C3
테스트 도구(Test Tool)	테스트 케이스 설계 C1
	테스트 환경 C1, C2, C3, C4, E2

단계 3: 테스트 프로세스 보완

모델간 매핑을 통해 추출된 비/공통 요소들은 (그림 5)와 같이 TPI next의 성숙도 수준(Controlled, Efficient, Optimizing)에 내포된 등급(scale)을 모두 포함하지 않는다. 이를 위해 우리는 등급과 등급 간이 2단계 이상 차이가 생길 경우 이전 등급을 실제 프로세스 성숙도 수준으로 판단하였다. 즉, 테스트 전략(Test Strategy)의 경우 TMMi(level2)에서는 Optimizing 수준의 2등급의 요소도 포함하고 있지만 Efficient의 등급과 3단계 차이가 발생하기 때문에 TPI next의 Efficient 등급(1)을 만족한다고 판단하였다.



(그림 6) 테스트 프로세스 향상

단계 4: 테스트 프로세스 향상

지금까지 모델간의 매핑을 통해 비/공통 요소를 도출하여 TMMi(Level2)에서 부족한 요소들을 도출하였다. 매핑 분석 결과를 통해 (그림 6)과 같이 TMMi 평가 결과 Level 2 수준에 도달한 조직이 TPI next의 핵심 영역 중 부족한 부분을 보완 할 경우 현재수준(Now) 보다 높은 수준 (Level Up Point)에 도달할 수 있음을 제안한다.

5. 결론

본 연구는 다양한 소프트웨어 테스트 관련 모델 중에서 테스트 성숙도 모델(TMMi)과 테스트 프로세스 향상 모델(TPI next)의 매핑을 통해 두 모델간의 수준별 활동 요소들을 분석하여, 두 모델의 비/공통요소들 추출하였다. 이를 통해 TMMi 측정만으로도 조직의 테스트 프로세스를 개선 하는 가이드를 제공하고자 한다. 추후 TMMi 전체수준(Level 3~5)과 TPI next의 전체 수준(Controlled~Optimizing)을 상세히 분석하여 확장된 프로세스 개선 모델을 개발할 예정이다.

참고문헌

- [1] "Test Maturity Model integration(TMMi) Vesrion 3.1, TMMi Foundation, 2012
- [2] Bert Linker, Ben Visser "TPI® NEXT: Test Process Improvement improved", www.testingexperience.com
- [3] Ilene. Burnstein, A. Homyen, T. Suwannasart, G. Saxena, and R. Grom, "A Testing Maturity Model for Software Test Process Assessment and Improvement," Software Quality Professional, 1999
- [4] Ilene Burnstein, Taratip Suwannasart, and C.R. Carlson, Developing a Testing Maturity Model: Part I, 1996
- [5] Ilene Burnstein, Taratip Suwannasart, and C.R. Carlson, Developing a Testing Maturity Model: Part II, 1996
- [6] 김기두, 김영철, "테스트 프로세스 개선(TPI)을 통한 테스트 성숙도 모델(TMM) 개선에 관한 연구", 홍익대, 2004
- [7] 김기두, 김영철, "테스트 프로세스 향상을 통한 테스트 성숙도 모델 개선에 관한 연구", 한국소프트웨어 공학 학 술대회 논문집, 제1권, 제1호, 2005
- [8] 김기두, 김영철, "테스트 프로세스 개선 모델을 통한 성숙도 모델(Test Maturity Model) 확장에 관한 연구, 정 보처리학회논문지 D 제14-D권 제1호, 2007
- [9] 김기두, 김영철, "테스트 프로세스 개선 모델(TPI next)을 통한 테스트 성숙도 확장 모델에 관한 연구", 한국정보처리학회 학술대회 논문집, 제19권, 제1호, 2012